

# DIN ISO 12789-2:2013-01 (D)

## Referenzstrahlungsfelder - Simulierte Arbeitsplatz-Neutronenfelder - Teil 2: Grundlagen der Kalibrierung mit Bezug auf Grundgrößen (ISO 12789-2:2008)

---

| <b>Inhalt</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Nationales Vorwort.....  | 3            |
| Nationaler Anhang (informativ) Literaturverzeichnis .....  | 3            |
| Referenzstrahlungsfelder — Simulierte Arbeitsplatz-Neutronenfelder — Teil 2: Grundlagen der<br>Kalibrierung mit Bezug auf Grundgrößen..... | 4            |
| Einleitung .....   | 4            |
| 1 Anwendungsbereich .....  | 5            |
| 2 Begriffe .....   | 5            |
| 3 Liste der Formelzeichen .....  | 8            |
| 4 Eigenschaften von Einrichtungen für simulierte Arbeitsplatz-Neutronenfelder .....  | 9            |
| 5 Charakterisierung der simulierten Arbeitsplatz-Neutronenfelder .....   | 10           |
| 6 Unsicherheiten.....  | 15           |
| Anhang A (normativ) Konversionsfaktoren .....  | 17           |
| Literaturhinweise .....  | 19           |
| <br>   |              |
| <b>Tabellen</b>  |              |
| Tabelle A.1.....   | 17           |